DIALOG(R) File 351: DERWENT WPI (c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008145575 \*\*Image available\*\*
WPI Acc No: 1990-032576/199005

XRAM Acc No: C90-014126 XRPX Acc No: N90-024935

Surface conduction type emission element for image display device - has electron emission part on which carbon coating is formed

Patent Assignee: CANON KK (CANO )

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 1309242 A 19891213 JP 896042 A 19890117 199005 B

Priority Applications (No Type Date): JP 886977 A 19880118; JP 896042 A 19890117

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 1309242 A 11

Abstract (Basic): JP 1309242 A

Element comprises a electron emission part on which carbon coating is formed.

The carbon coating comprises coating of up to 300 Angstroms thickness consisting of carbon or metal carbide or organic carbon. The element comprises an electron emission part consisting of combined particles of carbon particles and particles of other electron emission material. The carbon coating comprises organic carbon in which carbon/hydrogen ratio is at least 2. The image display device has at least one unit of the surface conduction type emission elements as electron source.

USE/ADVANTAGE - The surface conduction type emission element is used for the image display device. Image stability and life of the element are improved.

1/7

Title Terms: SURFACE; CONDUCTING; TYPE; EMIT; ELEMENT; IMAGE; DISPLAY; DEVICE; ELECTRON; EMIT; PART; CARBON; COATING; FORMING

Derwent Class: L03; U12; V05

International Patent Class (Additional): H01J-029/48; H01J-037/06

File Segment: CPI; EPI

· · • 

## ®日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### ⑫公開特許公報(A) 平1-309242

®Int. Cl. 4 H 01 J 37/06

29/48

識別記号

@公開 平成1年(1989)12月13日

庁内整理番号 Z-7013-5C 7442-5C

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全11頁)

表面伝導形放出素子及びそれを用いた画像表示装置 会発明の名称

②特 顧 平1-6042

②出 頭 平1(1989)1月17日

優先権主張

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 坂 野 和 ⑰発 明 者

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 ŔΒ ⑫発 明 者 野村

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 金 子 哲也 @発 明 者

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内 俊 彦 武 田 ⑫発 明 者

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社 の出 顔 人

弁理士 豊田 善雄 四代 理 人

表面伝導形放出素子及びそれを用いた 画像表示装置

- ()) 電子放出部に炭素質被酸が形成されているこ とを特徴とする表面伝導形放出素子。
- (2) 炭素質被職が揮さ300 人以下の炭素又は金属 炭化物又は有機質炭素被膜であることを特徴とす る請求項第1項の表面伝導形放出素子。
- (3) 炭素質の微粒子と他の電子放出材料の微粒子 の複合単粒子によって電子放出部が形成されてい ることを特徴とする表面伝導形放出素子。
- (4) 炭素質が(炭素)/ (水素)の比が2以上の 有機質炭素であることを特徴とする請求項第1項 又は第3項の表面伝導形放出素子。
- (5) 請求項第1項ないし第3項のいずれかの表面 伝導形放出素子を、一又は二以上、電子源として 有することを特徴とする国像表示英雄。

#### 3. 発明の詳細な説明

[ 虚装上の利用分野]

本発明は、冷陰極素子の一つである表面伝導形 放出素子及びそれを用いた個像表示装御に関する もので、特に電子放出性能、ひいては画像の安定 性及び野命の向上に関する。

## [従来の技術]

従来、簡単な構造で電子の放出が得られる紫子 として、例えば、エム・アイ・エリンソン (H. I. Elinson)等によって発表された冷格征素子が知 られている [ラジオ エンジニアリング エレク FOY 7 4 9 4 9 2 (Radio Eng. Electron. Phys.) 第 10卷 。 1250~ 1286頁 。 1966年 ] 。

これは、基板上に形成された小面積の薄膜に、 膜面に平行に電気を流すことにより、電子放出が 生ずる現象を利用するもので、一般には表面伝導 形放出素子と呼ばれている。

この表面伝導形放出素子としては、前記エリ ンソン等により発表されたSnOa (Sb) 薄膜を用いた ものの他、 Au御 畝によるもの〔ジー・ディット マー "スイン・ソリッド・フィルムス" (G. Dittmer: "Thin Solid Films"), 9 巻, 317 頁、(1972年)]、1TO 薄顔によるもの[エム・ハートウェル・アンド・シー・ジー・フェンスタッド "アイ・イー・イー・イー・トランス・イー・ディー・コンフ" (M. Hartvell and C.G. Fonstad: "IEEE Trens. ED Conf.") 519 頁、(1975 年)]、カーボン薄度によるもの[荒木久他: "真空"、第26巻。第1号、22頁、(1983年)]などが報告されている。

これらの表面伝導形放出累子の典型的な案子構成を第7図に示す。同第7図において、13よび2は電気的接続を得る為の電極、3は電子放出材料で形成される薄膜、4は基板、5は電子放出部を示す。

世来、これらの表面に導形放出素子に於ては、 電子放出を行なう前にあらかじめフォーミングと 呼ばれる通電加熱処理によって電子放出部を形成 する。即ち、前記電極1と電極2の間に電圧を印 加する事により、薄膜3に通電し、これにより発 生するジュール熱で海線3を局所的に破壊。変形もしくは変質せしめ、電気的に高低抗な状態にした電子放出部5を形成することにより電子放出機能を得ている。

上記電気的に高低抗な状態とは、薄酸3の一部に 0.5 μm~5 μmの 色裂を有し、且つ 色裂内が所類 馬 構造を有する不連続状態となっていることをいう。 島標造とは、一般に数十人から数 μm 径の微位子が 薪板 4 上にあり、各数粒子は空間的に不連続で世気的に連続な状態をいう。

表面伝導形放出素子は上述高抵抗不速続状態の 電子放出部5を有する薄膜3に、電極1,2により り 電圧を印加し、電流を流すことにより、上記数 粒子より電子を放出せしめるものである。

こうした表面伝導形放出素子は、真型条件下で放出電子を蛍光板で受けて発光させる面像表示装置への利用が試みられている。特に面像表示装置としては、近年、情報機器や家庭用TV受像器の分野で、海型で高額組、高輝度の浪退性が良く、しかも信頼性の高いものが求められており、表面

伝導形放出素子はこのような面像表示装置を可能 にする電子源として期待されている。

### [発明が解決しようとする課題]

しかしながら、全製造工程を通して、表面伝導
形放出素子周囲を厳格に高真空状態に維持し、か
の表面伝導形放出素子周囲を長期に亙って高及び
年間の面のいずれからし大変である。このため、
表面伝導形放出素子自体の性能にバラッキを生じ
やすく、また個像表示装置に利用したときに長期

に互る安定した個像が特にくい問題がある。

本発明は、上記課題に指みてなされたもので、ガスに対する安定性に優れた表面伝導形放出衆子及び、これを用いることによって、長期に亘って安定した顕像が得られる長寿命の顕像表示装置を提供することを目的とする。

## 【課題を解決するための手段】

上記ガスに対する安定性に優れた表面伝導形放出 衆子とするために、請求項第1項の発明においては、第1回 (a).(b) に示されるように、電子投 金 出 郎 5 に 炭 衆 質 被 額 6 ° を形成するという 手 殺 を 朝 に おいて は、 第2回 (a).(b) に示されるよう 明 に おいて は、 第2回 (a).(b) に示される よう に 炭 衆 質 材 料 の 微 粒 子 6 と 他 の 電子 放 出 材 料 の 微 粒 子 7 の 複 合 微 粒 子 に よって 電子 放 出 郎 5 を 形 成 すると い う 手 段 を 嫌 じ て い る も の で ある。

まず、請求項幣1項の発明について説明すると、恭板4、電腦1、2は、後述の請求項第3項の発明と同様なものであるが、電子放出部5に設備質徴度6°を形成したものとなっている。

本発明において電子放出部5を形成する電子放出材料は、後述する観水項第3項の発明で用いる非股素質電子放出材料の他、炭素質の電子放出材料、例えば、炭素の他、TiC、ZrC、HfC、TaC、SiC、TC などの炭化物であってもよい。また本発明で用いる炭素質は後述の請求項票3項の発明におけるものと関係で、特に有機質炭素を用いる場合、被関化後の熱処理等でその(炭素)/(水

、 放り止を類似することもできる。

請求項第 1 項の発明に係る表面伝導形放出業子を、その製法と共に更に説明する。

まず、洗浄された基板4上に、蒸費もしくはスパッタ法、メッキ法等により電医1、2となる薄膜を形成する。次いでフォトリソグラフィーにより電子放出部5となる微小間隔を有する電極1。2に形成する。

次に電子放出材料の島状構造体を形成するが、その方法としては、フォーミングによる他、電子放出材料の微粒子で、を吹き付けて直接堆積する方法や微粒子で、を分散形成する方法、熱処理に

よる陽所的な析出現象を利用する方法等が挙げられる。

フォーミング型素子を例にして説明すると、まず世子放出材料の薄膜3をパターン形成し、次いで電極材料をマスク無着した後、電極1、2間に電圧を印加して、質出している電子放出材料の薄膜3をジェール熱で局所的に破壊、変形、もしくは変質せしめることで電気的に高抵抗な状態の電子放出部5を形成できる。

上記電子放出部5上に炭素質を被収形成する。 その方法としては、炭素質を適当な溶剤に溶剤に せて、スピンコート法等で協布乾燥を対たり、 抗加熱法やEB累替法のように炭素質を蒸発させたり、 放着させたり、スペック法やブラズマ吸合法など の乾式のコーティング法も適用でき、これらに よって炭素質を電子放出部上に该位させることが できる。

次に、炭素質被談6°に高温熱処理を必要に応じて指す。この熱処理は、素子ものものを所定の温度にまで適宜加熱したり、固像表示装置の製造

上記数素質複貨 6 の厚さは、炭素質が炭素又は全医炭化物の場合 380 人以下、特に 10~ 200 人が軒ましく、炭素質が有機質炭素の場合 200 人以下、特に 50~ 100 人が軒ましい。いずれの場合 6 被電厚が大き過ぎると放出電流量や効率が損われやすくなり、逆に小さ過ぎると被覆効果が得にくくなる。

次に、 頂水項第3項の免明について更に説明すると、 基本的には従来のものと同様で、 基板4上に食価1、2 を設け、この電価1、2 間に電子放

出部5を形成したものであるが、本発明においては、電子放出部5が炭素質の微粒子6と他の電子放出材料(以下「非炭素質電子放出材料」という)の微粒子7の複合微粒子によって形成されている。

非災素質電子放出材料は、非常に広い範囲におよび、炭素質以外であれば、通常の金属、半年の金属、半年である。なかでも低仕事間数で高温なかつ低素質圧という性質をもつ通常の強値材料や、フォーミング処理で表面伝導形放出素子を粉料などが好速である。

具体例としては、LaB。. CoB。. YB。. GdB。などの眼化物、TiN。 ZrH、HfN などの堅化物、Nb.
NO. Rh、Hf、Ta、W、Re、Ir、Pt、Ti、Au、AE.
Cu. Cr. A-. Co. Ni. Fe. Pb. Pd. Cs. Baなどの 全域、In=0。. SnO=. Sb:0。などの金銭酸化物、
Si. Geなどの単導体、AcMgなどを挙げることがで 電極 1 . 2 の材料としては、一般的な導電性材料、 Au. Pt. As等の金属の他 SnO。. ITO 等の酸化物導電性材料 6 使用できる。電極 1 . 2 の厚みは数 100 人から 数 μα程度が 好ましい。また、電極 1 . 2 間の間隔 L は数 1000人 ~ 数 100μ . . 幅 W は数 μα~ 数 αα程度が 好ましい。

高坂4としては、例えば芒英、ガラス年の電気 的絶縁性を有する材料が使用される。

本犯明における炭素質とは、純粋な炭素及び炭化物をいい、特に有機質炭素をも含む。

有機 仅 炭 素 と は、 純 枠 な カーボンや 金 属 炭 化 物 の み で 構 成 さ れ る も の で な く 、 炭 素 元 素 を 主 体 に さ む の を さ す が 、 一 都 の 水 素 の か わ り に あ る い は 水 素 に 加 え て フ ッ 素 、 塩 素 な ど の ハ ロ ゲ ン 元 累 を 含 ん で い て も も ち ろ ん 良 い 。

本見明で用いられる有機質炭素は、(炭素)/ (水素)の比が2以上であることが好ましい。この比が2以下であると特性のパラツキ防止や低質空下での安定性・貯命の向上が得られにくい傾向 にある.

有機質炭素は、上記(炭素)/ (水素)比が2以上のものを選んで微粒子として複合数粒子化に用いてもよいが、(炭素)/ (水素)比が2以上であっても複合微粒子化した有機質炭素を熱処理等によって(炭素)/ (水素)比が2以上になるより調整してもよい。従って、有機質炭素としては、酸粒子化できる有機化合物である。

(炭素) / (水素) 比は化学分析手段で分析できる。例えば、試料を燃焼する CBN 元素分析法による測定によれば e.1 %のオーダーで測定が可能である。

次に、 請求項第3項の発明に係る表面伝導形故出業子を、 その製法と共に更に説明する。

複合微粒子とは、複数種の微粒子が均質な组成をもつ状態をいい、一般には、触媒用のCu-Zn 二元系組微粒子がよく知られている。

本発明においては、上記複合微粒子を、少なくとも炭素質の微粒子をを含む形態にするわけであ

るが、その製法例を第3回に基づき裁明する。勿論、この複合数粒子の製法は以下の方法に限られるわけではない。

非 炭素 食電子 放出 材料 微粒 子 7 の製造 に は 、 偶 えば 抵抗 加熱 法 が 利用 で き る 。 つ まり 微粒 子 生 成 窓 14 中 に 配 位 さ れ た る つ ぼ 15 中 に 滅 免 源 と し て 非

世界質量子放出材料を入れ、外部電源16を用いてるつぼ15を腐免腺が無免する過度まで加熱する。
るつぼ15はカーボンるつぼ、アルミナるつぼ等等
り目的に応じて適宜選択される。このとも 微 子生成室14も前述と同様に排気系 9 により予め 8 × 10 \*\*Torr以下の真空度にひいておく、更にこのときキャリアガスをキャリアガス場入口17から ほ入する。

では、18中では、18中では、18中では、18中では、18中では、1、2 は、18中では、1、2 は、18中では、1、2 は、18中では、1、2 は、18中では、18年では、18中では、18年では、18中では、18年では、1

成し、電極1、2間に分散堆積させる。

く、より軒ましくは100 人~200 みである。

になっていると考えられる。勿論、炭素質性粒子のの形式のでは皮質質を予放出材料性粒子で同胞をがるととはあるが、このの理は炭素を含む、質量子放出材料数粒子でが複合化性を含む、変質上間を含む、変質上間の凝集が起こったを表している。また、この割りは、一般では、できる。

本発明の表面伝導形放出者子は、例えば関係表示交流の位子級として利用されるもので、1個のみを用いて単一の電子源による図像表示装置としてもよいが、複数値を一列又は複数列に並べ、マルチ形の位子間を備えた配像表示装置とした方が有利である。

## (作用)

皮 然 質 の 微 粒 子 6 又 は 被 誠 6 ° に よっ て 、 特 性 の バ ラ ツ キ が 少 な く な り 、 安 定 で 、 餌 皮 ム ラ の 少な く な る 煙 由 に つ い て 詳 細 は 不 明 で あ る が 、 電 子 放 出 を 行 う 数 粒 子 の 表 面 よ り 上 記 炭 紫 質 の 表 面 が

ガス分子の吸着等による電子放出部5の表面変質 が避けられ、その結果として特性変化を防いでいると考えられる。

#### [実施例]

第4回は本発明に係る画像表示装置の一実路例 を示すもので、図中、後方から前方にかけて順 に、本表面伝導形故出業子 21を多数並べて配置し た背面盖体 22、第1のスペーサー23。位子ピーム 流を制御する制御電伍24と電子ビームを蛍光体25、 に集束させるための集束電極16とを具備し、一定 の間隔で孔 17のあいている電価若根 28、 筑 2 のス ペーサー 25、各本表面 伝導形放出素子 21に対向す る 世 光 体 2.5 及 び 電 子 ピ ー ム の 加 速 電 極 ( 図 示 さ れ ていない)を具備した個像表示部となるフェー スプレート 10が 設けられている。上記各構成邸品 は、蝋郁を低融点ガラスフリットにて封着され内 都を真空にして収納される。真空排気は、真空排 気質31にて併気しつつ、前記フェースプレート 30、 背面 苗体 21、 スペーサー 23、 29 等の 外 照 数 全 体を加熱脱ガス処理し、低融点ガラスフリットの

軟化後針者して冷却し、異空排気部31を封止して終了する。即ちフェースプレート30、スペーサー23、29と背面基体22とで構成される内部空間は、破撃した低融点ガラスにより封着された気密構造となっている。

スペーサー 23、29や 電極 基板 28は ガラス、 セラミックス等を使用し、 電極 24、26はスクリーン印刷、蒸着等により形成される。

上記画像表示装置によれば、制御電極 24で電子 ビームをコントロールしつつ、集束電極 28と加速 電極に電圧を印加して、本装面伝導形放出素子 21 から放出された電子を任意の蛍光体 25に照射し てこれを発光させ、画像を形成することができる。

#### 実施例1

石 英 ガ ラ ス か ら な る 絶 縁 性 の 善 板 4 上 に 、 膜 厚 1000 A の SnO . か ら な る 海 韻 3 と . 積 厚 1000 A の Ni か ら な る 電 極 1 。 2 を 形 成 し た 。

次いで、電極1と電極2の間に約10Vの電圧を 印加し、存損3に通電し、これにより発生する ジュール熱で薄膜3を周所的に、は気的に高低抗な状態にした電子放出部5を形成し、該電子放出部6の表面に炭素をアーク蒸撃して顧厚100 人に成別し、炭素被観を形成した電子放出君子を得た。

この様にして得られた電子放出気子の電子放出特性を翻定した結果、15Vの印加電圧で平均放出電流の安定性±5%程度の安定 した電子放出が得られた。

#### 实施例7

Æ.

印加電圧14V、真空皮!×10°Torr程度の条件下において、炭素被膜の膜厚人に対する放出電流の安定性の関係を求めたグラフを第6回に示す。

第5 図から明らかなように、炭素被膜を用いた場合、炭素被膜の観度は数人から300 人程度が最も好ましいことが認められる。

さらに、炭化物の炭素質被額材料からなる被膜を可様に実験したとこう、TiC、ZrC、HfC、TaC、Tc等の導体の炭素質被調材料からなる被膜は緩厚数 A から300 人程度が最も好ましく、またSiC 等の半導体の炭素質被膜材料からなる被膜は腹厚数 A から250 人程度が最も好ましい結果が得られた。

### 实施例 3

絶縁性の苗板4に石英ガラスを用い、超極1と 見極2に数 厚 1000人の Hiを EB 競替し、フォトリングラフィー技術により、電子放出部5 を編300ga、間隔 10gaで形成した。

次に、電極1。2間へ電子放出材料を、1次粒径80~200 人のSm0.分散被 (Sn0.: 1 g、溶剤: MEK/シクロヘキサノン= 3/1 1000cc、ブチラール: 1 g) をスピンコートして生布し、250 ℃で加熱処理して電子放出部 5 を形成した。次いで、炭素をアーク蒸着により膜厚100 人に成該して炭素質液膜 6 を形成した。

この様にして何られた電子放出素子の電子放出特性を測定した結果、14Vの印加電圧で平均放出電流0.8 mA 、放出電流の安定性±4%程度の安定した電子放出が得られた。

#### 爽箱例 4

第6 図に示した装置は、数粒子生成 室 14 と 教 粒子 堆積 裏 18 及 び その 2 室を つ な ぐ ノ ズル 20か ら は成され、 蓄板 4 は 散粒子堆積 裏 18 内に ノ ズル 20 と

## 特開平1-309242(7)

次にカーボン製るつは15の変発調よりPdを前送条件下で蒸発させて、生成したPd微粒子をノズル20より吹き出させ、シャック32の開閉により、所定量を堆積させる。このとき、Pd微粒子の埋痕厚は100 人である。微粒子は蒸饭4全面に配置されるが、形成される電子放出部5以外のPd微粒子は300 人で、中心粒径はい。Pd微粒子の径は約50~200 人で、中心粒径は100 人であり、Pd微粒子は蒸饭4上で島状に散在していた。

さらに前記 P d 数 位 子上に プラズマ 重合 に て 炭 化 水 君 旗 を 成 旗 し た 。 成 旗 条 件 は C H 。 (メ タ ン ) 流 量 : 1 . 5 S C C M 。 放 電 形 式 : A F 放 電 ( 周 波 数 2 0 k H z ) 。 投入電力: 120 W , CH。圧力: 30mTorr . 電低間 距離: 50mmとした。

こうして1つの基板4上に10個の素子を作製し、これを背面基体22とし、第4回に示した様に背面基体22とし、第4回に示した様にける基体22とスペーサー23。29とフェースプリート30を550でで以ガス処理した後、真空引きしたがら低融点ガラス(コーニング社学田ガラス7570)を用いて針着した。その後、真空引きしたって、1.1 × 10-4 Toerで真空排気部31を針止した。また、ダミーとして、ブラズマ重合性に処理したものを分析した結果、ブラズマ重合性は化学分析法によって、C/H 比6.2 、 類単は130 人であることがわかった。

こうして上記素子を上記低真空条件下で画像表示装置として評価した結果を第1表に示す。 実施例 5

実施例 4 のプラズマ低合額 の代わりに日本チバ ガイギー社の顔料「Irgazin Red BPT 」を

(以下余日)

注(抵抗加熱法)で双眼した以外は異館例9と同様に面像表示装置を製造した。固像表示装置の内部其空度は1.0×10°°Torrで、最終的な蒸巻膜の内C/II 比は8.7、 膜呼は200 人であった。この素子を上記低其空条件下で塑像表示装置として評価した結果を第1表に示す。

#### 実施例 6

要施例 4 の プラズマ 型合 値 に 代えて、 アクリルアミド 樹脂 を スピンコート 法で 整 流 し た。 なお、アクリルアミド 樹脂 は、アクリルアミド 150 、スチレン 400 、アクリル酸エチル 450 、 m・ブタノール 1000の 重量比で 混合し、 クメンハイドロバーオシドと tertード デシルメルカプタン の レドックス 系でラジカル 反応させて、 下式に 示す 三元共成合物 を 得た・

このコポリマーはブタノール 移紋 になって おり、この 溶液より スピンコート 法で電子放出部 5上に 生額 もつくった。 生験 後 200 で 1 brかけて 触を化させて 樹脂の 鉱布を完了した。

この君子を開いて製造された個像表示装置の内部真空度は1.2 × 10 \*\*Torrで、最終的な有機化合物額の額単は約50人、C/B 比は2.1 となっていた。この評価結果を第1表に示す。

#### 表篇例7

実施例 4 の P b 微粒子に代えて、 1 次位 値 40~200 人の SnO a 分散液(SnO a: 1 g 、 溶剤: NEK/シクロヘキサノン= 3/1 を 1000cc. ブチラール: 1 g )をスピンコートして塗布し、 250 での加熱処理にて SnO a 微粒子膜を形成した。次にこの上にポリフェニレンスルフィドを高間被スパッタ 往で成扱した。スパッタの方法としては、真空装置内

をいったん10°'Torrの高真空にし、Arを導入して 2 × 10 \* \*Torrで 13.56 NHzの高周波を印加し、ポリ フェニレンスルフィドのターゲット側を負値、苦 板4側を正確となるように正極バイアスをかけ た。高周波投入電力は300 Wである。これ以外は 実施例4と同様に画像表示装置を製造した。

劉 像 表示 装置の内部 真空度は 0.95×10 \*\*Torrと して、 最終的なスパッタ膜の順厚は140 Aで、 C/N 比は5.3 であった。この評価結果を第1表に 示す。

#### 実施例 B·

実施例でのスパック膜に代えて、アクリル酸メ チルエステルのオリゴマー (分子量約3000) モト して乾燥させた以外は実施例7と同様に動像表示 装置を製造した。固像表示装置の内部真空度は 1.8 × 10° Torrt. 最終的な強膜は護庫約30~ 40人、 C/H 比は2.8 となっていた。この評価結果 を第1妻に示す。

比較例1

ト30を480 でで脱ガス処理し、真空引きしながら 低 融 点 ガ ラ ス (コ ー ニ ン グ 社 半 田 ガ ラ ス 7570)を 用いて封着した以外は実施例6と同様に面復表示 技量を製造した。このときの国像表示装置の内部 真空度は1.0 × 10<sup>-5</sup>Torrであり、最終的なプラズ マ重合膜の C/H 比は 1.3 . 膜厚は 180 人であっ た。評価結果を第1表に示す。

(以下余白)

実箱例4に於いて、ブラズマ仮合膜をつけな かった以外は実施例4と同様に製造した素子を比 収録」として評価した。 回像表示装置の内部真空 皮は1.2 × 10 \*\*Torrであった。評価結果を第1表 に示す。

#### 比较例 2

実施例でに於いて、ポリフェニレンサルファイ ドのスパッタ旗をつけなかった以外は実施倒てと 同様に製造した試料を比較例2として評価した。 画像表示装置の内部真空度は1.1 × 10- \*Torrであ った。評価特果を第1表に示す。

#### 比較例 3

実施例4に於いて、ブラズマ重合度の厚みを ルエンに 6000ppm の割合で溶解してスピンコート · 500 人にした以外は実施例 4 と同様に製造した試 料を比較例3として評価した。固像表示装置の内 節真空度は1.2 × 10.4Torrであった。評価結果を 第1表に示す。

#### 比較例 4

実施例6に於いて、画像表示装置の製造工程で 背 町 基 体 22と スペーサー 23, 29とフェースプレー

			第一条		
	放出体资	も指子の故出質詞の安定体	计数字 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	10点の試料中電子放出しなかった点数	京城空舎を行うの選訴は上野光神の
実施例9	606 + 308 - 100nA	#18~#12W	1.1×10-*		22年 001 <
<b>AAB</b> 10	750 + 150 - 250nA	±4%~±16%	1.3×10**	0	
実格例11	1050 + 150 1050 - 250nA	±9%~±14%	0.9×10-*	0	
実施例18	908 + 200 - 300nA	±6%~±11%	1.9×10-*	0	•
実施例13	1100 + 100 1100 - 250nA	*81 =~ × 6 =	1.7×10-1	0	
HERI	1000 + 300 - 650nA	*12%~*21*	1.6×10.	2	16~61
比较例2	+ 350 709 - 650nA	X197~X117	1.0×10.	8	31~96
比较例3	700 + 150 700 - 100nA	±6%~±14%	3.2×10.*	0	> 100
H2814	1000 + 300 1000 - 750nA	±8%~±40%	1.0×10·1	٥	001 < ~\$6

なお、 焼 1 数中に おりるデータは、 10点の 素子の 平均と その バラッキを示して おり、 放出 電流 I。に対し安定性 とは Δ I./I。 で表わされる。 また、 電子放出 部をはさむ 電極 間 端 た 流 は、 電子放出 部 5 をはさむ 電極 1 、 2 間に 14 V を 速 税 印加し、 電子放出 が 観 渡されなくなるまでの時間を さす。 このと 6 の 電子ビーム 加速電極の 電位を 1 KV、 電子放出部 5 と 蛍光体 15までの 距離を 6 mmとした。

第1 表よりなのことが読みとれる。まず原 付料機の C/H 比よりも固定表示袋を製造工程を経たする。以供 大き なって 固定 なって 固定 なって 固定 なって 固定 なって 関 に を を を し し に を 維持 し つつ パ 性 を で で で で で な に の な で で で の は 要 で の に で で で な に こ の は 要 で の に で で で な が ほ の に で が で い あ ば 性 で 高 間 質 な 終 置 が 得 る こ と が で ま 、 低 異 空下でも 特 性 劣 化 が 見 られず 、 10・・~

10-"Torrの真空下の特性と比較してもそん色ないことが読みとれる。

#### 実施例 9

清浄した石英製の基板 4 上に Niの 電極 1 、 2 を 3000 人 厚 で 形成 し 、 フォトリソグラフィー の 手 法を用いて 第 1 図 に 示した 様 な パターン を 形成 した。 ただし W は 2 μm. し は 300 μm とした。

次に上記載板 4 を第 3 図に示した真空装置内に 入れるが、真空装置は前述の様に空間共振器 10、 数粒子生成室 14、微粒子堆積室 18 おおよびそれらを つなぐ粒小拡大ノズル 19、20から構成されてい る。そして俳気系 9 で真空度が 8 × 10<sup>-1</sup>Torr以下 になるまで俳気した。

その後空間共振器 10内に原料ガスである CII。ガスを 3 SCCM、キャリアである水素ガスを 1475 CCM混合後導入した。そして媒放管 12よりマイクロ波を150 W 投入した。

また、微粒子生成室 1.4中のカーボンるつぼ 1.5に Pdを入れ、外部電源 1.6により、るつぼ温度を1.500でに上昇し、Pdを蒸発させた。このと 8 キャ

リアガスとしてアルゴンガス 60SCCMをキャリアガス 4 人口 17より 4 人した。

こうして生成した炭素質微位子66 Pdである スポル 19、20から 番板 4 へ、 圧力 差を利用して吹き 14、 た。 この時の 変異 共振 210・ 数粒子 生 放 210・ で 大 投 窓 14・ な な な で 子 堆 積 室 18の 圧 力 は それ ぞれ 4 × 10・ で メ 10・ で あった。 また ノ ズル 番板 間 距離 は 200mm を と も 3 mm 6・ ノ ズル 番板 間 距離 は 200mm が 2 と も 3 mm 6・ ノ ズル 番板 間 距離 は 200mm が 2 と も 3 mm 6・ ノ ズル 番板 間 距離 し で 方向 が と で な の 中 心 を 向 く よ う に 調 型 町 か た に 4 の 中 心 を の な が り に よ り 、 目的 以 外 の 場 所 に も と マ ム の な が り に よ り 、 目的 以 外 の 場 所 に む に な かった ポテ 自 体 に は 何 ら 影 智 は な かった・

この 堆積物 を高分解能 FE-SEMに より 観察 したところ、 粒径 120 ~180 人の 微粒子 と 粒径 40人 程度以下の 位径の 微粒子の 存在が確認された。 また 同様の条件によりサンブルを作成し、 TEM により 取なしたところ、 粒径の大きいものが Pdであることがわかった。以上より目的とする複合数粒子を含

む君子であることを確認した。

次にこの 常子を真空度 5 × 10<sup>-\*</sup>Torr以下で、放出電子の引き出し用の電極を基板面に対し垂直方向に 5 mm上方に配置し、 L. 5kV の電圧をかけ、電極 1 、 2 間に 14V の電圧を印加して電子放出特性を降価した。

この結果、平均放出電流 6.7 μ A 、放出電流の安定性士 5 % 程度の安定した電子放出が得られた

またこの実験を複数回行ない、おおむね良好な 再現性を得た。

#### 実施例10

空間共振器 10に投入するマイクロ 放パワーを 120 W とした以外は実施例 9 と同様の実験を行 なった。この堆積物を実施例 8 と同様に高分解能 FE-SEMにより観察した結果、粒径 120 ~ 180 人の 数粒子と粒径 70人程度の微粒子の存在が確認され た。

この無子に関しても同様に電子放出特性を評価 した結果、平均放出電流0.5μA 、放出電流の安定 性 ± 7 % 程度の安定した電子放出が得られた。 事務例 11

Pd微粒子のキャリアであるArガス流量を30SCCMとした以外は実施例 8 と同様の実験を行なった。この堆積物を実施例 8 と同様に高分解能FE-SEMにより観察した結果、粒径が TO~100 人の微粒子と粒径 CO人程度以下の微粒子の存在が確認された。

この素子に関しても同様に電子放出特性を評価した結果、平均放出電流0.6mk、放出電流の安定性±10%程度の電子放出が得られた。

#### 実施例12

δ.

無発 西として Pdの代わりに Au、 るつぼ 温度を1080 C とした以外は実施例 9 と同様の実験を行なった。この堆積物を実施例 9 と同様に高分解能FE-SEMにより観察した結果、垃圾が110 ~160 人の微粒子と粒径40人以下程度の微粒子の存在が認められた。また実施例 9 と同様に、TEM 用のサンプルを作成し、粒径の大きいものが Auであることを確認し、実施例 9 と同様に目的とする複合做粒

第2 図は請求項第4項の発明の説明図で、(a) は平回図、(b) は断面図、第3 図は請求項第3 項の発明に係る表面伝導形放出案子の製造方法の説明図、第4 図は請求項第5 項の発明の一実施例を示す分解状態の料理図、第5 図は実施例2 で得られた炭素被膜の厚さと放出電流の安定性の関係を示すグラフ、第6 図は実施例4 における素子の認識方法の説明図、第7 図は従来技術の説明図であ

1,2:電極. 3:薄膜. 4:基板.

5:電子放出部、 6:炭素質材料散粒子。

7: 非炭素質電子放出材料能粒子。

6 ': 炭素質液額、 7 ': 電子放出材料做粒子。

出願人 キヤノン株式会社

代理人 豊 田 善 雄

子気子が得られていることがわかった。

この素子に関しても同様に電子放出特性を評価した結果、平均放出電流0.8 mA、放出電流安定性±8%程度の安定した電子放出が得られた。 実施例13

電子作製は実施機 9 と 全く 向禅に して行ない、電子放出特性の評価の際の 真空度を 4 × 10- \*Torr とした以外は実施側 9 と全く 同様に電子放出特性を評価した。 その結果、平均放出電波 0.6 kA、 放出電流の安定性 ± 6 %程度の安定した電子放出が得られた。

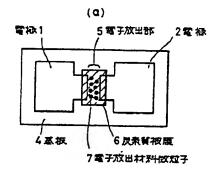
#### [発明の効果]

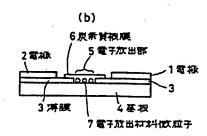
以上説明した過り、本発明によれば、特性のパラッキが小さく、低其空でも安定で寿命の長い数面伝導形放出素子及び高精細で高圏質の個像表示数置をつくることができ、極めて信頼度の高い製品提供に寄与することが期待できる。

## 4. 図面の簡単な説明

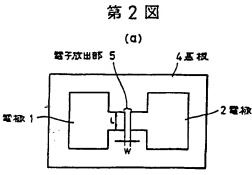
第1 図は請求項第1 項の発明の説明図で、 (a) は平面図、 (b) は超子放出部付近の拡大断面図、

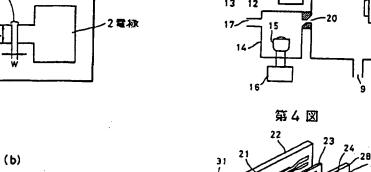
## 第1図

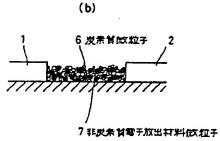


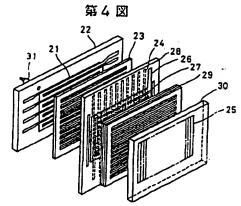


# 特開平1-309242(11)

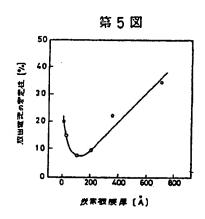


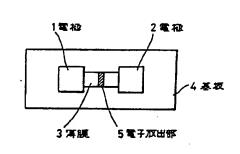






第3図





第7図

